ADVANTEST.

D3186/3286

パルス・パターン・ジェネレータ/エラー・ディテクタ

SDH/SONET**に対応した**、

新世代の150Mbps~12.5Gbps

エラー・パフォーマンス・テスト・システム



103186/3286



マルチメディア時代の大容量情報伝達に備えて、超高速デジタル通信網の構築が進められています。この通信システムにおける多重化装置、中継装置に使われるO/E、E/Oモジュールや超高速ロジック・デバイスなどを評価、解析するためには高速・高品質の信号源が要求されます。

D3186 パルス・パターン・ジェネレータ/ D3286 エラー・ディテクタは、150Mbpsから12.5Gbpsの動作周波数範囲にて、高速・高品質の優れた波形品質と豊富な誤り測定機能を提供します。

さらに、8Mビット長大メモリ、当社独自のフレーム・パターン発生機能により、SDH/SONETにおけるSTM-1(155.52Mbps) からSTM-64(9.95Gbps) まで対応した新世代のエラー・パフォーマンス・テスト・システムです。

特長

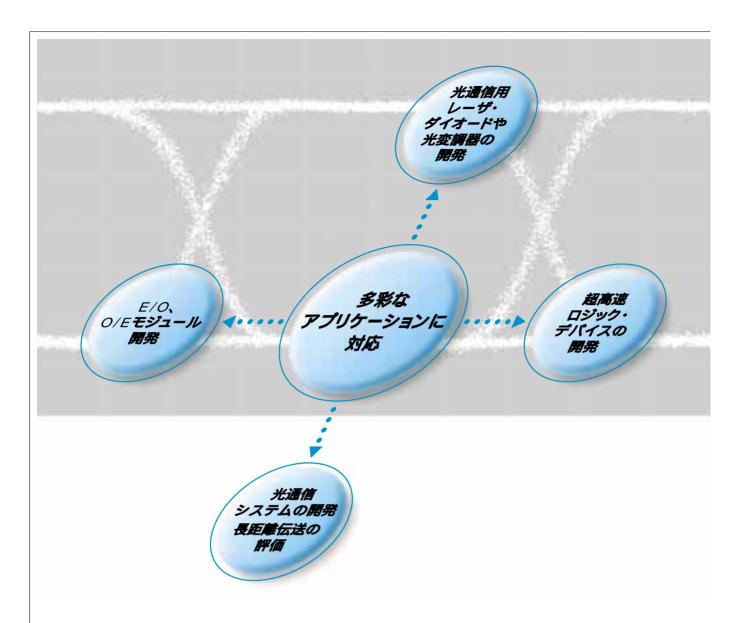
D3186 パルス・パターン・ジェネレータ

- 優れた波形品質
- 実データに近いSDH/SONETフレーム・パターン発生 (ミクスド・パターン)
- 8M ビット・メモリ、PRBS31段搭載
- マルチ・チャンネル出力: データ2系統、クロック3系統、 サブ・レート7系統
- 出力波形のクロス・ポイント可変
- バースト信号出力
- EA変調器評価などに有効な3Vp-p出力(オプション)

D3286 エラー・ディテクタ

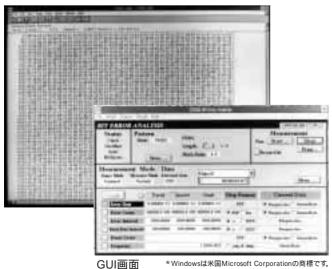
- システム評価に適したSDH/SONETフレーム同期
- SDH**フレーム、**ATM**セルなどの測定に有効な領域指定エラ** ー測定
- 周回試験に有効なバースト・データ測定
- 最適のタイミング、電圧にアジャストするオート・サーチ機能
- データ、クロックのモニタ出力
- 測定結果や設定データを記録するFDD標準装備
- 簡易で見やすい操作環境を実現するGUI環境





GUIによる簡単で見やすい操作環境を提供

D3186/3286の豊富な機能をさらに使い易くするために、パーソナル・コンピュータの画面上にグラフィカルな操作環境を作り上げました。(Windows対応)



DECEMBER OF

medic Contacta

優れた波形品質を実現

光コンポーネントの性能評価に!

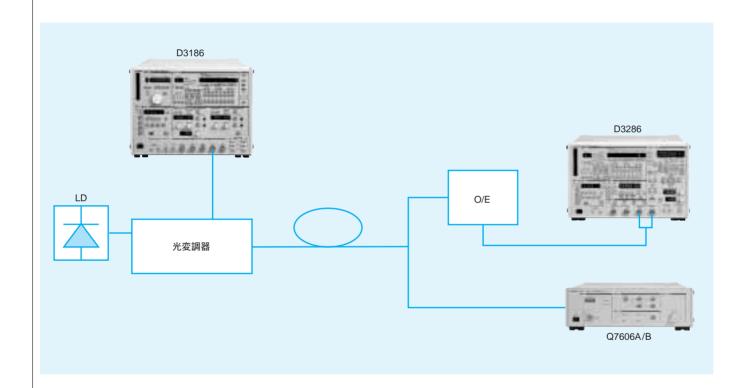
光通信用レーザ・ダイオード、光コンポーネントの性能評価には、高 品質な波形品質が不可欠です。D3186 パルス・パターン・ジェネ レータは高速・高品質の優れた波形品質を提供し、この要求に 応えます。さらに出力波形のクロス・ポイント可変を広範囲にし、出 力波形補正マーク率評価を容易にします。

光変調器の変調用信号源として

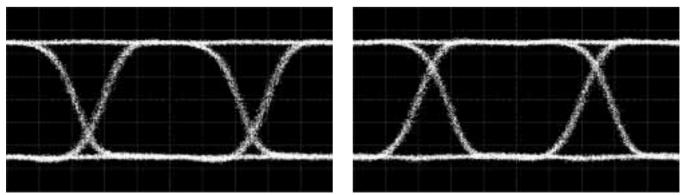
アドバンテストのQ7606A/B 光変調信号テスト・セットと組み合わ せることにより、光変調器のチャープ測定システムの変調信号源 として最適な信号を提供します。

操作はこのファンクション・キーで





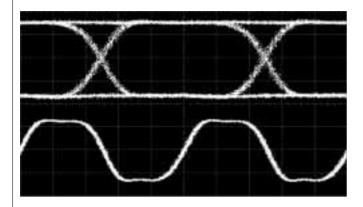
出力波形のクロス・ポイント可変(20%~80%)



10Gbit/sec

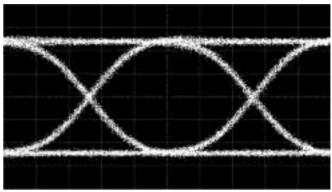
優れた波形品質

出力波形のリタイミング化により、アイ・バランスの良い、低ジッタ、低 ひずみのデータ出力波形を実現しました。

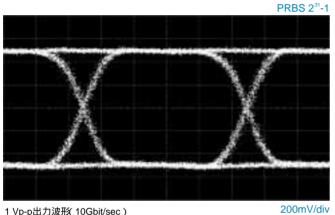


50 の出力インピーダンスでマッチングの良さを実現

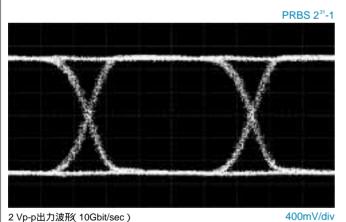
50 出力インピーダンス・マッチングにより、インピーダンス整合しな いDUTを接続しても、不整合による波形ひずみを生じません。

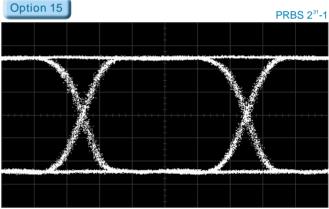


LPF通過後の波形 9.953Gbps)



1 Vp-p出力波形(10Gbit/sec)





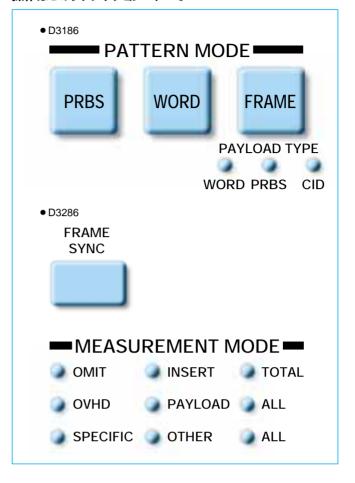
3 Vp-p出力波形(10Gbit/sec)

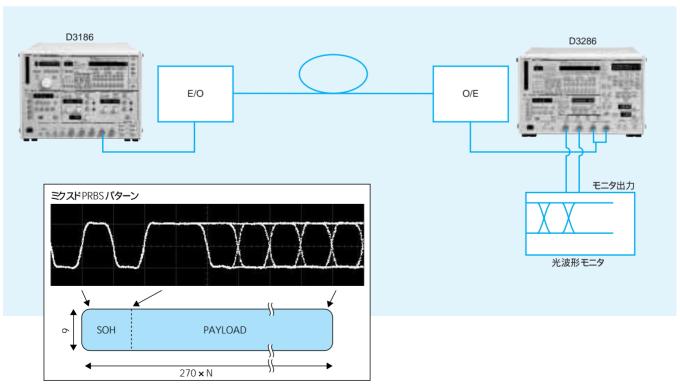
実データに近いSDH/SONETフレーム・パターン発生

光伝送装置、E/O、O/Eモジュールの評価に!

SDH/SONETシステムをはじめそれらに使われるO/E、E/O試験では、フレーム・レベルの試験が必要になります。D3186 パルス・パターン・ジェネレータは、8Mビットの長大WORDメモリに加え、STMフレームのヘッダ部にWORDパターンを、ペイロード部に任意のPRBSを自動挿入する機能を装備し(オプション)、実際のデータに極めて近い試験パターンを実現できます。勿論、D3286 エラー・ディテクタは、ヘッダ部、ペイロード部におけるエラーを分離して測定することが可能です。さらに、フレーム同期機能、特定領域エラー測定機能によりエラー発生の原因解析を強力にサポートします。

操作はこのファンクション・キーで





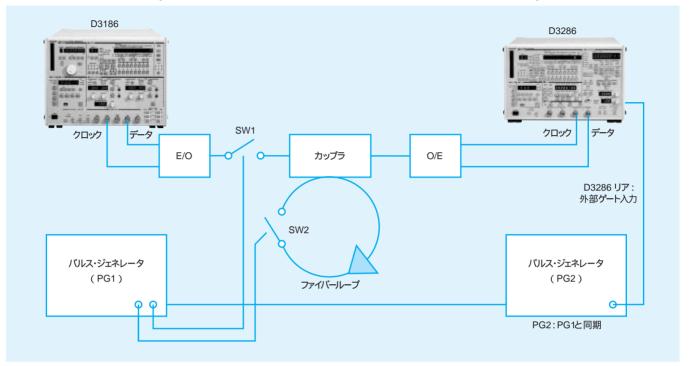
実データに近いSDH/SONETフレーム・パターン発生

ファイバ・ループ試験に対応可能

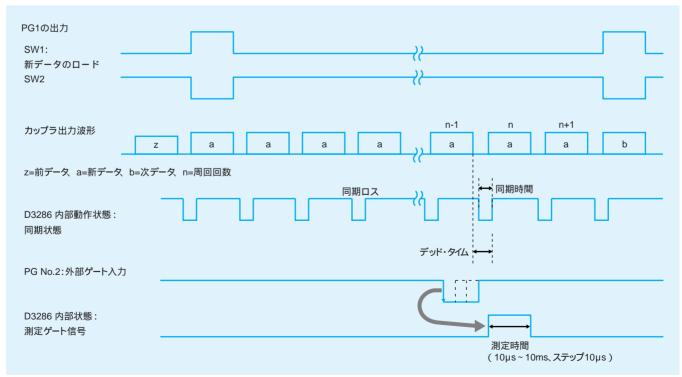
長距離伝送の実験ではファイバ・ループによる伝送評価がおこなわれます。この試験では不定期に発生するバースト状データのビット・エラー測定が不可欠です。D3186 パルス・パターン・ジェネレータは、外部からのゲート信号により、バースト信号を出力でき、

かつD3286はバースト状データのビット・エラー測定を可能にします。これにより、ファイバ・ループ伝送実験をより効率的に行うことを可能とします。

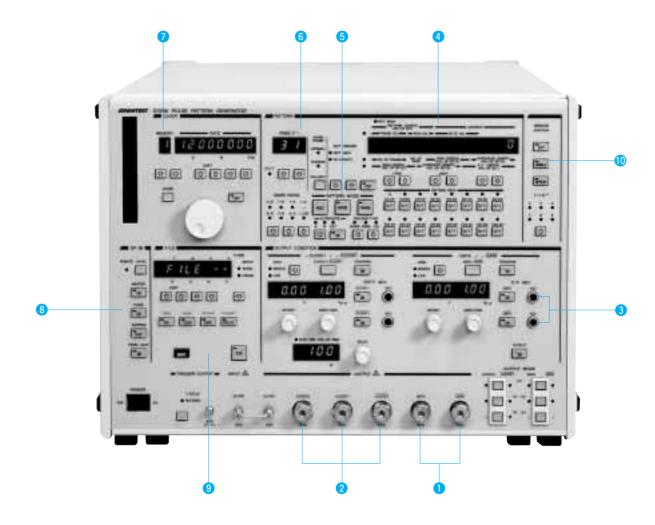
ファイバ・ループ試験の構成例(ファイバ・ループ試験には付加機能が必要です。詳細はお問い合わせ下さい)



タイミング図



パネル説明



D3186 パルス・パターン・ジェネレータ

① データ出力(DATA、 DATA)

設定されたパターンをNRZで出力するコネクタです。

振幅範囲 :2Vp-p、3Vp-p (オプション15)

オフセット範囲 : ±2VTr/Tf : 30ps以下ジッタ : 10ps(Typical)

オーバーシュート、

アンダーシュート:5%以下(Typical)

② クロック出力(CLOCK1、CLOCK1、CLOCK2)

CLOCK1, CLOCK1

振幅、オフセット、ディレーが可変のクロック信号をRZで出力する コネクタです。

振幅範囲 : 2Vp-p オフセット範囲 : ± 2V

CLOCK2

AC結合されたクロック信号を出力するコネクタです。

振幅 :約1Vp-p固定

3 クロス・ポイント調整

DATA、DATA出力のクロス・ポイント位置を調整します。

4 WORDパターン、フレーム・パターン設定部

WORDパターン、あるいはフレーム・パターンを編集します。最大8Mビットのパターン・メモリを標準で搭載し、STM-64フレームを6フレーム発生可能です。

5 パターン・モード設定部

出力パターンの内容を設定します。WORD、PRBS、FRAME (オプション70) パターンを選択できます。

⑥ PRBS段数(N)選択キー

N=7、9、10、11、15、23、31段の7種のPRBSパターンに対応します。

7 周波数設定部

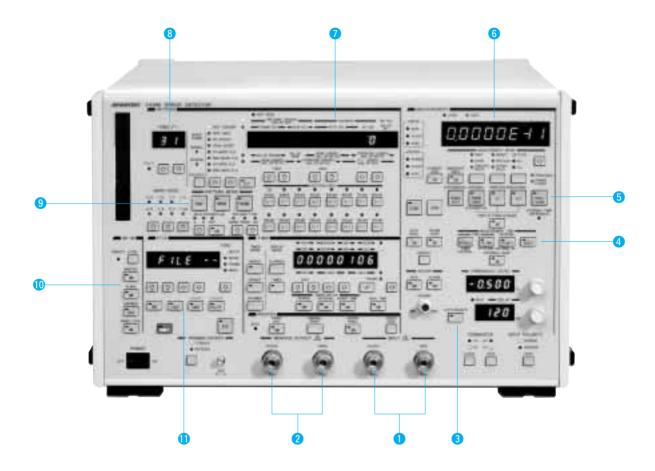
動作用クロック周波数を選択します。高純度のクロック・ソースを 内蔵可能 (オプション10、13)です。内蔵メモリにより16通までの 設定周波数を登録できます。

8 リモート・コントロール

GP-IB標準装備、MASTER、SLAVE機能によりD3286エラー・ディテクタと連動してパターンの編集が可能です。

9 ファイル操作部

標準装備のフロッピー・ディスク・ドライブにより、動作条件、パターン設定内容を保存できます。



D3286 エラー・ディテクタ

● データ入力部

DATA

論理反転可能なデータ入力コネクタです。

入力振幅 :0.1~2Vp-p

スレショルド・レベル設定範囲: - 2.040~ + 2.040V 入力感度: 40mV(Typical)

• CLOCK

クロック入力コネクタです。 入力振幅 : 0.5~2Vp-p

可変遅延量:データに対して可変範囲 ±400ps

2 モニタ出力

入力データ、クロックのモニタ出力。ビット・エラー測定時に波形を モニタすることができます。

3 オート・サーチ機能

クロック入力の遅延量、データ入力のスレッショルド・レベルをワン タッチで自動調整し、煩雑な作業を簡素化します。

4 測定時間モード選択部

測定時間モードを通常、フレーム時間、フレーム・インターバル、バーストに切り替え可能です。SDHフレーム測定、ファイバ・ループ試験でのバースト測定時間に対応します。

⑤ 測定結果の表示ファンクションを設定

ERROR RATE、ERROR COUNT、EI、EFI、FREQ/FRAMEの 選択が可能です。

6 エラー測定結果の表示

測定結果を表示します。表示形式は測定ファンクションによります。

7 パターン設定部

エラー測定の際のデータ比較用パターンを編集します。パネルのレイアウトはD3186のパターン設定部と同じです。

7, 9, 10, 11, 15, 23, 31段の7種のPRBSパターンに対応します。

❷ パターン・モード選択部

データ比較用パターンをPRBS、WORDに加え、

FRAME (オプション70) から選択できます。

10 リモート・コントロール

GP-IB標準装備、MASTER、SLAVE機能によりD3186パルス・パターン・ジェネレータと連動してパターンの編集が可能です。

1 ファイル操作部

標準装備のフロッピー・ディスク・ドライブにより、動作条件、パターン設定内容を保存できます。

D3186性能諸元

動作クロック

動作クロック源: 内部クロック(オプション),外部クロック

内部クロック(オプション)

周波数範囲: 150MHz~12GHz (オプション10)

150MHz~12.5GHz (オプション13)

周波数設定分解能: 1kHz 周波数安定度: ±10ppm/年 出力波形: 正弦波,約1Vp-p スプリアス: -37dBα 非高調波)

SSB位相雑音: - 70dBc/Hz(10kHzオフセット、12GHzキャリア)

周波数メモリ:16通り負荷インピーダンス:50

コネクタ: SM A(ジャック)

基準周波数出力: 10MHz、1.5Vp-p以上、AC結合、BNC

基準周波数入力: 10MHz、1.5Vp-p以上、AC結合、BNC、自動切り換え

外部クロック

周波数範囲: 150MHz~12GHz

150MHz~12.5GHz(オプション72)

入力レベル: 0.7Vp-p~1.5Vp-p

入力波形: 正弦波

本体動作周波数範囲: 150MHz~12GHz

150MHz~12.5GHz(オプション72)

パターン

パターン・モード: 下記3種より選択

擬似ランダム・パターン(PRBS)
フル・プログラマブル・パターン(WORD)
フレーム・パターン(FRAME)(オプション70)

PRBS

パターン長: 2^N - 1、N=7、9、10、11、15、23、31の7種より選択

段数Nと生成多項式:

段数 N	生成多項式	準拠規格
7	X ⁷ + X ⁶ + 1	ITU - T勧告 V.29
9	X ⁹ + X ⁵ + 1	ITU - T勧告 V.52
10	X ¹⁰ + X ⁷ + 1	
11	X ¹¹ + X ⁹ + 1	ITU - T勧告 0.152
15	X ¹⁵ + X ¹⁴ + 1	ITU - T勧告 0.151
23	X ²³ + X ¹⁸ + 1	ITU - T勧告 0.151
31	X ³¹ + X ²⁸ + 1	

マーク率: 1/2、1/4、1/8、0/8、1/2B、3/4、7/8、8/8より選択

1/2B、3/4、7/8、8/8のパターンはそれぞれ1/2、1/4、

1/8、0/8のパターンの論理反転

ANDビット・シフト数: 1ビット

WORD

パターン長: 1~8、388,608(2²³)ビット(ALTERNATE OFF時)

1~4、194,304(2º2)どット(ALTERNATE ON時)

論理反転: 可能

交番 ALTERNATE モード: ON/OFF可能

ONでAとBの2パターンを切り換え可能

切り換え制御: 内部、外部 切り換え可能

内部切り換え: 正面パネルのキー、またはGP-IBによる 外部切り換え: 外部オルタネート入力信号による FRAME (オプション70)

ペイロード形式: 下記3種より選択

フル・プログラマブル(WORD)

擬似ランダム(オーバーヘッド部のみプログラマブル)

(PRBS)

0/1連続パターン + PRBS(CID)

フレーム構成: ペイロード形式がWORDまたはPRBSの場合 フレーム数: 1~8,192フレーム(ALTERNATE OFF時)

1~4,096フレーム(ALTERNATE ON時)

1フレーム・ステップ

1フレームの行数: 1~16行(1行ステップ) 1行のバイト数: 44~32,768バイト

1行のオーバーヘッドのバイト数: 4~(1行のバイト数-40バイト)

4バイト・ステップ

ペイロード形式がCIDの場合

1行のバイト数: 40~32,768バイト、4バイト・ステップ

1行のオーバーヘッドのバイト数: 36~(1行のバイト数÷36の商)×36

36バイト・ステップ

0/1連続パターンのビット数: 0~(1行のバイト数-1行のオーバーヘッドのバイト数)

×8ビット 1ビット・ステップ

PRBSの段数: 7段、不連続部が存在する場合あり

論理反転: 可能

交番(ALTERNATE)モード: ON/OFF可能(ペイロード形式がWORDまたは

PRBSのときのみ)

ONでAとBの2パターンを切り換え可能

切り換え制御: 内部、外部 切り換え可能

内部切り換え:正面パネルのキー、またはGP-IBによる外部切り換え:外部オルタネート入力信号による

誤り付加

誤り付加モード: リピート、シングル、外部

リピート: 誤り率 1×10^{-N}、N=4~9で一定間隔にビット誤りを付加

シングル: 誤り付加命令ごとに1ビットの誤りを付加

外 部: 外部誤り付加パルス入力の立ち下がりエッジ毎に

1ビットの誤りを付加

主出力

出力数: データ 2系統(DATA、DATA)

クロック 3系統 CLOCK1、CLOCK1、CLOCK2)

データ出力(DATA、DATA)

出力数: 2系統(DATA、DATA、コンプリメンタリ)

形 式: NRZ 結 合: DC

振幅範囲: 0.5Vp-p~2Vp-p、10mVステップ(TO 0V、AC)

0.6Vp-p~1Vp-p、10mVステップ(TO -2V)

(オプション15): 0.5Vp-p~3Vp-p、10mVステップ(TO 0V)

0.5Vp-p~2Vp-p、10mVステップ(TO AC) 0.6Vp-p~1Vp-p、10mVステップ(TO - 2V)

オフセット範囲: - 2V ~ + 2V、10mVステップ(TO 0V)

- 1V~ - 0.6V、10mVステップ(TO - 2V)

(オプション15): - 1V~+1V、10mVステップ(TO 0V)

- 1V ~ - 0.6V、10mVステップ(TO - 2V)

立ち上がり立ち下がり時間:30ps以下

負荷終端条件: DC結合TO 0V、TO - 2V、AC結合 選択可能 オフセット設定レベル: 高位(HIGH)、中位(MIDDLE)、低位(LOW)

選択可能

クロス・ポイント可変: ON/OFF可能

GP-IB可变可能

負荷インピーダンス: 50

コネクタ: 2.92mm(プラグ)

クロック出力(CLOCK1、CLOCK1)

出力数: 2系統(CLOCK1、CLOCK1、コンプリメンタリ)

形 式: RZ 結 合: DC

振幅範囲: 0.5Vp-p~2Vp-p、10mVステップ(TO 0V、AC)

0.6Vp-p~1Vp-p、10mVステップ(TO - 2V)

オフセット範囲: - 2V~+2V、10mVステップ (TO 0V)

- 1V~ - 0.6V、10mVステップ(TO - 2V)

(高位レベル基準)

立ち上がり立ち下がり時間: 30ps以下

負荷終端条件: DC結合 TO 0V、TO - 2V、AC結合 選択可能 オフセット設定レベル: 高位 HIGH) 中位 MIDDLE) 低位 LOW)選択

可能

デューティ比可変:ON/OFF可能可変遅延量:可変範囲 ±400ps

1psステップ(CLOCK2出力基準)

負荷インピーダンス: 50

コネクタ: 2.92mm(プラグ)

クロック出力(CLOCK2)

 出力数:
 1系統

 形式:
 RZ

結合: AC(DCブロッキング・コンデンサ内蔵)

振幅: 約1Vp-p固定

オフセット: 0V ± 0.1V固定(中位レベル基準)

波 形:矩形波立ち上がり立ち下がり時間:30ps以下負荷インピーダンス:50

コネクタ: 2.92mm(プラグ)

トリガ信号出力

出力信号: クロック同期, パターン同期 選択可能 クロック同期 (1/32CLK): クロック周波数の1/32分周出力 パターン同期 PATTERN): 16ビット単位で任意に出力位置を可変

出力レベル: 高レベル 0V±0.2V、低レベル - 1V±0.2V

負荷インピーダンス: 50 to 0V コネクタ: SMA

補助出力

1/2**クロック**出力

形 式: RZ 結 合: DC

出力レベル: 高レベル 0V ± 0.2V、低レベル - 1V ± 0.2V

負荷インピーダンス: 50 to 0V コネクタ: SMA

1/4レート出力

出力ビット・レ -ト: 動作クロック周波数の1/4

パタ - ン出力数: 4系統 クロック出力数: 1系統 出力スキュ - : ±150ps以下

出力レベル: 高レベル 0V±0.25V、低レベル - 1V±0.25V

負荷インピ - ダンス: 50 to 0V コネクタ: SMA

制御入力

外部ゲート入力

機 能: データ出力をインヒビットする 低位レベルでインヒビット

入力レベル: 0V/-1V

入力パルス幅: 20ns以上または動作クロック周期の64倍以上の

いずれか長い方

入力インピーダンス: 約50 to 0V

コネクタ: BNC

外部オルタネート入力

機 能: ALTERNATEモードにてパターンAとBを切り換える

高位レベルでパターンA、低位レベルでパターンB

入力レベル: 0V/-1V 入力インピーダンス: 約50 to 0V コネクタ: BNC

外部誤り付加入力

機能: パターンの誤り付加が外部(EXT)のとき、入力パルス

の立ち下がリエッジ毎に1ビットの誤りを付加する

入力レベル: 0V/-1V 入力インピーダンス: 約50 to 0V コネクタ: BNC

システム機能

マスタ・スレープ機能

機 能: D3286エラー・ディテクタと組み合わせて使用するとき

に、D3186とD3286のパターン設定内容を連動させる

パネル・ロック: 可能

外部クロック発生器制御機能

機能: 外部のクロック発生器(SG)を使用するときに、

その周波数と出力レベルを、D3186から制御する

接続方法: 専用のGP-IBコネクタ

リモート・コントロール

インタフェース: GP-IB(IEEE 488 - 1978)

カレンダ・時計機能

表 示: 年月日時,または日時分秒 選択可能

ファイル機能: フロッピー・ディスク・ドライブ内蔵

機能: 保存、再保存、読み込み、消去、および初期化

保存データ: 動作条件、パターン設定の内容 読み込みデータ: 動作条件、パターン設定の内容 使用ディスク: 3.5インチ・フロッピー・ディスク

720KB(2DD), 1.2MB(2HD), 1.4MB(2HD)

ディスク・フォーマット: MS - DOS Rev.4.0 ファイル・フォーマット: 独自バイナリ形式

(*MS-DOSは、米国Microsoft Corporationの登録商標です。)

一般仕樣

数値表示器: 緑色7セグメントLED 設定条件の記憶: 12時間電源ON後で2週間以上

(二次電池によるバックアップ)

使用温度範囲: 0 ~ +40

+20 ~+30 (オプション72)

使用湿度範囲: 40%~85% RH 保存温度範囲: -20~+60

保存湿度範囲: 30%~85% RH(結露しないこと)

電 源: AC100V~120V、AC220V~240V(自動切り換え)

48~63Hz、正弦波

消費電力: 550VA以下 質量: 42kg以下

外形寸法: 約310(高)×424(幅)×550(奥行)mm

標準付属品

品名	型名	ストックNo.	数量	備考
電源ケーブル	A01402	DCB - DD2428X01	1	
SMA - SMAケーブル	DGM224 - 00700A	DCB - FF1211X01	7	
GP - IBケーブル	408JE - 101	DCB - SS1076X02	1	
電源プラグ用 3極 - 2極変換アダプタ	A09034	JCD - AL003EX03	1	
2.92mmアダプタ	02K121-K00S3	JCF - BJ001EX05	5	
取扱説明書		JD3186 ED3186	1	和文英文

D3286性能諸元

動作周波数

動作周波数範囲: 150MHz~12GHz

150MHz~12.5GHz (オプション72)

測定機能

基本測定機能: 6機能同時測定、1機能選択表示

エラー・レート測定 エラー・カウント測定 エラー・インター パリ(EI)測定 エラー・フリー・インター パリ(EFI)測定

周波数測定 フレーム・カウント測定

フレーム・カウント測定はパターン・モードがFRAMEで、

ペイロード形式がWORDまたはPRBS、

かつ測定時間モードがフレーム時間(FR.TIME) またはフレーム・インターバル(FR.INTV)のときのみ可能

表示形式: 同時測定 エラー・レート測定 1種固定)

指数形式: 入力ビット数に対するエラー・ビット数を表示

仮数部最大5桁+指数

エラー・カウント測定 2種中1種選択表示)

指数形式: エラー・ビット数を指数形式で表示

仮数部最大5桁+指数

整数形式: エラー・ビット数の下位8桁を整数形式で表示

エラー・インターバル測定 2種中1種選択表示)

%形式: 測定インターバル数に対するエラー・インターバル数を固

定小数点形式の百分率で表示 整数部最大3桁+小数部4桁

インターバル数形式: エラー・インターバル数を指数形式で表示

仮数部最大5桁+指数

エラー・フリー・インターバル測定 2種中1種選択表示)

%形式: 測定インターバル数に対するエラー・フリー・インターバル

数を固定小数点形式の百分率で表示

整数部最大3桁+小数部4桁

インターバル数形式: エラー・フリー・インターバル数を仮数部最大5桁+指数

で表示

仮数部最大5桁+指数

周波数測定 1種固定)

固定小数点: 入力クロックの周波数をMHz単位の固定小数点形式

で表示

整数部最大5桁+小数部3桁

フレーム数測定 1種固定)

指数形式: 入力ビット数をフレーム数に換算して表示

仮数部最大5桁+指数

エラー測定モード:3グループ選択可能、各グループ内3種同時測定、

1種選択表示

欠落/挿入グループ

欠落 OMISSION): 論理"1"の期待値に対して、論理"0"のデータが

入力されたエラーの測定値を表示

挿入(INSERTION): 論理"0"の期待値に対して、論理"1"のデータが

入力されたエラーの測定値を表示

合計(TOTAL): 欠落と挿入の両方のエラーの和(すべてのエラー)の

測定値を表示

オーバーヘッド/ペイロード・グループ

パターン・モードがFRAMEのときのみ選択可能

オーバーへット(OVERHEAD): オーバーヘッド部内のエラーの測定値を表示ペイロード(PAYLOAD): ペイロード部内のエラーの測定値を表示

全体(ALL): オーバーヘッド部とペイロード部の両方のエラーの和

(フレーム全体のエラー)の測定値を表示

特定領域グループ

パターン・モードがWORDまたはFRAMEのときのみ選択可能

特定領域 SPECIFIC FIELD): 指定した特定領域内のエラーの測定値を表示 その他の領域 OTHER FIELD): 指定した特定領域以外のエラーの測定値を表示 全体(ALL): 特定領域とその他の領域の両方のエラーの和

(パターン全体のエラー)の測定値を表示

途中結果表示: ON/OFF可能

スレッショルドEI/EFI測定:

測定結果はプリンタ出力およびファイル記録のみ可能

基本測定機能と同時に測定

エラー・パフォーマンス測定: 測定結果はプリンタ出力およびファイル記録のみ可能

劣化分(DM:Degrated Minutes)

測定項目 基本測定機能と同時に下記5項目測定)

誤り枚 ES:Errored Seconds) 誤りなし秋 EFS:Error Free Seconds) 異常誤り枚 SES:Severely Errored Seconds) 不稼働秋 US:Unavailable Seconds)

測定制御:

開始(START): 全測定機能の同時測定開始または測定中断と

再測定開始

正面パネルのキー、GP-IB、または外部ゲート入力信号

により可能

停止(STOP): 全測定機能の同時測定終了

正面パネルのキー、GP-IB、内蔵タイマ、または外部ゲー

ト入力信号により可能

測定時間モード: 4種切り換え可能

通常(NORMAL): 測定インターバルを秒単位で、測定期間を日時分秒単

位で設定

フレーム時間 FR.TIME): パターン・モードがFRAMEのときのみ選択可能

測定インターバルをフレーム数単位で、測定期間を日時

分秒単位で設定

フレーム・イクターバル(FR.INTV): パターン・モードがFRAMEのときのみ選択可能

測定インターバルをフレーム数単位で、測定期間を測定

インターバル数単位で設定

バースト(BURST): 測定開始から測定停止までの期間中で、パターン同期

が確立する毎にバースト・タイマで設定された区間のみ

を測定

マスク機能: パターンモードがWORDまたはFRAME のときのみ

選択可能

指定したマスク領域内のエラー無視による同期および

測定

パターン同期:

自動同期: ON/OFF可能

ONのときはエラー・レートが規定値以上になったときに

自動的に再同期を行う

フレーム同期: パターン・モードがFRAMEまたはWORDのときに

ON/OFF可能 PRBSのときはOFFのみ

ONのときは指定されたハンティング・パターンを検索して

高速にパターン同期を行う

再同期: 正面パネルのキー、またはGP-IBより指令可能

測定状態表示ランプ:

GATE: 測定中に点灯

OVER: 測定結果がオーバー・フローのときに点灯

エラー・アラーム表示ランプ:

DATAエラー: 1ビット以上の誤りが検出されたときに点灯

誤りが検出されなくなると消灯

CLOCKエラー: 入力クロック断、または周波数が低すぎるときに点灯

正常なクロックが入力されると消灯

SYNCエラー: パターン同期外れのときに点灯

パターン同期が確立すると消灯

ヒストリ表示ランプ:

測定中に電源断があった場合に復旧後に点灯 POWERフェイル:

次の測定開始まで点灯を保持

CLOCKエラー: 入力クロック断、または周波数が低すぎるときに点灯

エラーが回復後、次の測定開始まで点灯を保持

SYNCT5-: パターン同期外れのときに点灯

エラーが回復後、次の測定開始まで点灯を保持

ブザー:

T=-· DATAエラーの発生時に鳴動

ON/OFF設定可能、音量可変 アラームと共通)

アラーム・ CLOCKエラー、またはSYNCエラーの発生時に鳴動

ON/OFF設定可能、音量可変(エラーと共通)

測定入力

データ入力:

入力形式: DC終端、DC結合

符号: NR7

極性: 論理反転可能 入力振幅: 0.1Vp-p ~ 2Vp-p

設定範囲 - 2.040V ~ +2.040V スレッショルド・レベル:

設定分解能 0.001Vステップ 終端電圧:0V時)

設定範囲 - 1.850V ~ - 0.750V

設定分解能 0.001V ステップ(終端電圧: - 2V時)

終端電圧: - 2V/0V(GND)

入力インピーダンス: 約50

2.92mm(プラグ) コネクタ:

クロック入力:

入力形式: DC終端 ,AC結合

デューティ比: 50% +5%

極性: 立ち上がリエッジにて識別

可変遅延量: データに対して可変範囲 ±400ps

設定分解能 1psステップ モニタ出力にて)

入力振幅: 0.5Vp-p ~ 2Vp-p - 2V/0V(GND) 終端雷圧:

入力インピーダンス: 約50

2.92mm(プラグ) コネクタ: 入力波形: 正弦波または矩形波

オート・サーチ機能: データ入力のスレッショルド・レベルおよびクロック入力の

遅延量の最適値を自動的に探し出す

トリガ信号出力:

出力信号・ クロック同期 パターン同期 選択可能 クロック周波数の1/32分周出力 クロック同期(1/32CLK):

パターン同期(PATTERN): 16ビット単位で任意に出力位置を可変

出力レベル: 高レベル 0V±0.2V、低レベル - 1V±0.2V

負荷インピーダンス: 50 to 0V

コネクタ: SMA

補助出力

モニタ出力:

データ モニタ: データ入力を、増幅器を诵して出力

負荷インピーダンス: 50 to 0V コネクタ: 2.92mm(プラグ)

クロック モニタ: クロック入力を、増幅器および

可変遅延線を通して出力

負荷インピーダンス: 50 to 0V コネクタ: 2.92mm(プラグ)

エラー出力: ダイレクト出力

レート: クロック入力の1/32 信号形態: 32相の論理和

符号: R7

高レベル - 0.0±0.3V 出力電圧:

低レベル - 1.0±0.3V

負荷インピーダンス: 50 to 0V コネクタ: SMA(ジャック) ストレッチド出力

レベル: TTL正パルス パルス幅: 約100ns 負荷インピーダンス: 50 to 0\/ BNC(ジャック) コネクタ:

制御入力

外部ゲート入力:

機能: 測定の開始/停止を制御する

入力レベル: 0V/-1V 入力インピーダンス: 約50 to 0V コネクタ: BNC(ジャック)

外部オルタネート入力:

機能: オルタネート・モードにてパターンAとBを切り換える

高位レベルでパターンA 、低位レベルでパターンB

0V/-1V 入力レベル: 入力インピーダンス: 約50 to 0V コネクタ: BNQ(ジャック)

パターン: D3186パルス・パターン・ジェネレータに同じ

タイマ・時計

タイマ・時計表示:

ELAPSED: 測定開始からの経過時間を表示 TIMED: 測定終了までの残り時間を表示

測定開始から測定終了までの測定期間を表示・設定 PERIOD:

INTERVAL: 測定周期を表示・設定

BURST TIME: 測定時間モードがバーストのときの1バースト当たりの測

定時間を表示・設定

REAL TIME: 実時刻を年:月:日:時、または日:時:分:秒で

表示・設定

タイマ・モード:

SINGLE: 測定開始後、設定した測定期間が経過すると、

測定を停止する

REPEAT: 測定開始後、設定した測定期間が経過すると

> その回の測定を終了してすぐに次の回の測定を開始 し、停止指令が与えられるまで測定を繰り返す

UNTIMED: 設定した測定期間に関係なく、停止指令が与えられる

まで測定を続ける

時間基準クロック: 内部、外部 自動切り換え

内部クロック安定度: 10ppm/年

外部クロック入力: 10MHz ,1Vp-p, AC結合

コネクタ: BNQ ジャック)

システム機能

プリンタ: 測定結果を外部プリンタに出力

外部プリンタ・インタフェース:

セントロニクス仕様 進枷規格: コネクタ: 36ピン マイクロ・リボン

ファイル機能: D3186のファイル機能+測定結果の保存が可能

MS - DOS テキスト形式 測定結果:

リモート・コントロール

インタフェース: GP-IB(IEEE 488 - 1978)

マスタ・スレープ機能

機能: D3186パルス・パターン発生器と組み合わせて使用する

ときに、D3186とD3286のパターン設定内容を連動さ

サる

接続方法: 各々のGP-IBコネクタを介して、GP-IBケーブルで接続 パネル・ロック:

電源のON/OFF、パネル・ロックON/OFF、GP-IBの LOCAL復帰、背面パネルのディップ・スイッチによる

設定項目、ブザーの音量を除くすべての条件設定を

ロック可能

一般仕様

数値表示器: 緑色7セグメントLED

設定条件の記憶: 12時間電源ON後で2週間以上

(二次電池によるバックアップ)

使用温度範囲: 0 ~ +40

+20 ~+30 (オプション72)

使用湿度範囲: 40%~85% RH 保存温度範囲: -20~+60

保存湿度範囲: 30%~85% RH(結露しないこと)

電源: AC100V~120V,AC220V-240V(自動切り換え)

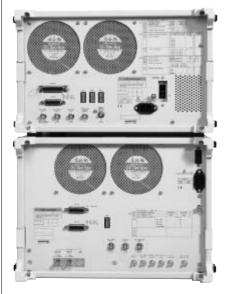
48~63Hz ,正弦波

消費電力:500VA以下質量:32kg以下

外形寸法: 約266(高)×424(幅)×550(奥行)mm

標準付属品

品名	型名	型 名 ストックNo.		備考
電源ケーブル	A01402	DCB - DD2428X01	1	
SMA - SMAケーブル	DGM224 - 00700A	DCB - FF1211X01	3	
GP - IBケーブル	408JE - 101	DCB - SS1076X02	1	
電源プラグ用 3極 - 2極変換アダプタ	A09034	JCD - AL003EX03	1	
2.92mmアダプタ	02K121-K00S3	JCF - BJ001EX05	4	
取扱説明書		JD3286 ED3286	1	和文 英文



本製品を正しくご利用いただくため、お使いになる前に必ず取扱い説明書をお読みください。 ユーザ各位のご要望、当社の品質管理の一層の高度化などにともなって、おことわりなしに仕様の一部を変更させていただくことがあります。

	D3186/3	286 F	AXオー	-ダリング:	シート
フリガナ					
貴社名			_		
所属部署			役職名		
フリガナ					
お名前					
貴社住所	〒 -				
電話番号	_	_	FAX 番号	_	_
Eメール					
該当する	6箇所に√を入れて む	お近くの支社ま	たは営業 月	所までFAXにて	お送りください。
□詳	しい話が聞きたい。				
製	品を見たい。				
発	注をしたい。				
アドノ	(ンテスト製品に関す	するご要望やこ	意見があり	りましたら、ご	記入ください。

お問い合わせは最寄りの支店、営業部へ!

本社事務所 FAX.03-5322-7270 **通信営業統括部** FAX.044-850-0700

計測器第1営業部 FAX.03-3930-4186

計測器第2営業部/第3営業部

FAX.044-850-0700

NTT**営業部** FAX.03-3930-4186 東京支店

FAX.03-3342-8246

公共営業部

FAX.03-3342-8246

JR**営業部**

FAX.03-5322-7270

水戸支店

FAX.029-253-4469

仙台支店

FAX.022-392-8120

神奈川支店

FAX.044-850-0700

関東支店

FAX.03-3930-4076

西東京支店

FAX.042-526-9525

大阪支店

FAX.06-6385-6618

名古屋支店

FAX.052-741-6046

金沢支店

FAX.076-262-7547

岡山支店

FAX.086-234-9335

九州支店

FAX.092-461-1213

本社事務所

〒163-0880 新宿区西新宿2-4-1 (新宿NSビル内私書箱第6069号) TEL.03-3342-7500 FAX.03-5322-7270

通信営業統括部

〒213-0011 川崎市高津区久本3-5-7 (ニッセイ新溝ノロビル) TEL.044-850-0500 FAX 044-850-0700

計測器第1営業部

〒179-0071 練馬区旭町1-32-1 TEL.03-3930-4196 FAX.03-3930-4186

計測器第2営業部/第3営業部

〒213-0011 川崎市高津区久本3-5-7 (ニッセイ新溝ノロビル) TEL.044-850-0500 FAX.044-850-0700

NTT営業部

〒179-0071 練馬区旭町1-32-1 TEL.03-3930-4127 FAX.03-3930-4186

東支社

〒163-0880 新宿区西新宿2-4-1 (新宿NSビル内私書箱第6069号) TEL.03-3342-8245 FAX.03-3342-8246

東京支店

〒163-0880 新宿区西新宿2-4-1 (新宿NSビル内私書箱第6069号) TEL.03-3342-8245 FAX.03-3342-8246

公共営業部

〒163-0880 新宿区西新宿2-4-1 (新宿NSビル内私書箱第6069号) TEL.03-3342-8245 FAX.03-3342-8246

JR営業部

〒163-0880 新宿区西新宿2-4-1 (新宿NSビル内私書箱第6069号) TEL.03-3342-7513 FAX.03-5322-7270

水戸支店

〒310-0041 水戸市上水戸2-9-3 TEL.029-253-5121 FAX.029-253-4469

仙台支店

〒989-3124 仙台市青葉区上愛子字松原48-2 TEL.022-392-3103 FAX.022-392-8120

関東支社

〒213-0011 川崎市高津区久本3-5-7 (ニッセイ新溝ノロビル) TEL.044-850-0500 FAX.044-850-0700

神奈川支店

〒213-0011 川崎市高津区久本3-5-7 (ニッセイ新溝ノロビル) TEL.044-850-0500 FAX.044-850-0700

関東支店

〒179-0071 練馬区旭町1-32-1 TEL.03-3930-4002 FAX.03-3930-4076

西東京支店

〒190-0012 立川市曙町2-22-20 (立川センタービル8F) TEL.042-526-9520 FAX.042-526-9525

西支社

〒564-0062 吹田市垂水町3-34-1 TEL.06-6385-6611 FAX.06-6385-6618

大阪支店

〒564-0062 吹田市垂水町3-34-1 TEL.06-6385-6611 FAX.06-6385-6618

名古屋支店

〒464-0850 名古屋市千種区 今池4-1-29(ニッセイ今池ピル) TEL.052-731-6100 FAX.052-741-6046

金沢支店

〒920-0852 金沢市此花町7-8 (東京生命金沢ビル) TEL.076-262-7545 FAX.076-262-7547

岡山支店

〒700-0904 岡山市柳町1-12-1 (三井海上岡山ビル) TEL.086-234-9310 FAX.086-234-9335

九州支店

〒812-0011 福岡市博多区 博多駅前3-5-7(博多センタービル) TEL.092-461-2300 FAX.092-461-1213

Overseas Subsidiaries

Advantest (Singapore) Pte.Ltd. 438A Alexandra Road, #8-03/06 Alexandra Technopark Singapore 119967 TEL::+65-274-3100

TEL: +65-274-3100 FAX: +65-274-4055

Advantest Korea Co., Ltd. 16F, MIRAEWASARAM Bldg., 942-1, Daechi-Dong, Kangnam-ku, #135-280, Seoul, Korea TEL:+82-2-3452-7157 FAX:+82-2-3452-0370

Rohde & Schwarz Engineering and Sales GmbH (Europe) Mühldorfstraße 15 D-81671 München, Germany P.O.B. 80 14 29 D-81614 München, Germany TEL: +49-89-4129-13711

FAX: +49-89-4129-13723



製品・技術に関しては: カストマ・インフォメーション・センタ(CIC)

▼ TEL.0120-041486 FAX.0120-334275
受付時間 / 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:30 月曜 ~ 金電 祝日を除く)

Eメール:CIC@advantest.co.jp

保守に関しては: サービス・インフォメーション・センタ(SIC)

▼ TEL.0120-120287 FAX.0120-057508 受付時間 / 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00 月曜 ~ 金職 祝日を除く)

Web	支 店	24 時	間	営	業	中
Clul	bAD	VAI	V	ΓΕ	S	T

oj.co.izeinavba.www.liciin

ご用命は			